2716-223

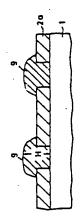
54) BUMP-ELECTRODE FORMING METHOD

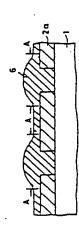
(11) 63-222445 (A) (21) Appl. No. 62-54153

(43) 16.9.1988 (19) JP (22) 11.3.1987 RYOICHI MUKAI(2) (71) FUJITSU LTD (72) (51) Int. Cl². H01L21/92

forming holes selectively in an insulating film, arranging a bump-electrode PURPOSE; To form a bump electrode readily and stably on a substrate, by metal on the entire surface, projecting laser on the metal, and forming metal layers in the holes.

metal 6 is arranged on the exposed surface of on the substrate 1. Laser 7 is CONSTITUTION: After an insulating film 2a is formed on a semiconductor substrate 1, holes 4 are selectively formed in the insulating layer 2a. Bump electrode projected on the metal 6 to fuse the metal 6, and metal layers 9 are formed in the holes 4. The metal 6 is aluminum, while the laser 7 is excimer laser. Thus the bump electrode is formed readily and stably on the substrate 1





Best Available Copy

@日本萬特許庁(JP)

印符片出頭公開

母公關特許公報(A)

昭63-222445

@int.Cl.4

の発 明

磁别配号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)9月16日

H 01 L 21/92 F-6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

砂発明の名称 バンブ電極の形成方法

②特 照 昭62-54153

会出 関 昭62(1987)3月11日

DAS 明 考 向 # **度 一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社**

神奈川県川崎市中原区上小田中1015香地 富士通株式会社

内

砂条 明 者 川 合 真 一

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士逐株式会社

内

⑪出 顋 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

②代理人 弁理士育木 朗

外3名

羽 韓、書

1. 発男の名称

パンプ電視の形成方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 半部体基版1上に絶縁層2を形成した後接 組織層2に退択的にホール4を形成し該半導体基 仮上露出面にバンプ電低用金属6を配し次に模電 福用金属にレーザ7を限射し接金属6を容融させ ではホール4内に金属層9を形成することを特徴 とするバンプ電板の形成方法。
- 2 前記パンプ電視用金属6がアルミニウムであることを特徴とする方法。
- 3. 前記レーザ 7 がエキシマレーザであること を特徴とする方法。

3. 発明の評価な説明

[短 葵]

ホールを有する基板上へ堆積させた人& 酸にレーザ光を開射してホール部に溶血したA& を落とし込みパンプ電板を形成する。

(産業上の利用分野)

本発明はバンプ電狂の形成方法に係り、特にレーザ先を雇射して会議を溶験してバンプ電極を形成する方法に関する。

〔従来の技術と問題点〕

使来シリコン基版(ウェハ)の例えば不能制造 人域地との電気的機能をとるためにウェハ上に形成される突起部(パンプbump)を電極とするパンプ電極はリード値を用いずに変固を下にして(フェースダウン)ポンディングし特に摂成ICに使用される。

このようなパンプ電気性疾媒3回に示すように例えばシリコン苗板1上の熱酸化数(Sion膜)2を形成し更にその上にホトレジスト3を形成しリソグラフィ技術を用いて選択的に例えば血。質はにホール4を形成した後例えば金(Au)等のメッキを行なって形成される。形成されたパンプ電機5の厚さはメッキ法のため10月四程度になる。このような厚さのメッキがなされる間に、ホトレ

ジスト S に名列等の欠記を生じ良好なメッキがな されなかった。

そこで本発明は従来のメッキ法を用いない容易で安定した、しかも安価なメンプ電極形成方法を 延供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点は本発明によれば半導体基板上に絶 経暦を形成した技能機器に選択的にホールを形成した後、全国にベンプ電視用金属を配し次に数 電極用金属にレーザを照射し数金属を溶動させて はホール内に金属層を形成することを特徴とする ベンプ電極の形成方法によって解決される。

【作用)

すなわち、本発明によればパンプ電極用金属が CVD法あるいはスパックリング法等により展取 の疑い形として形成されその金属層がレーザ光に よる配射により容配され鉛紙度上の容融金属がホ ール内に流れ込みホール内にパンプ電極が形成さ

全面に限射、加熱しAI 着6を複融し失印8のようにホール内へ使し込み、第18回のような資されが約1.5月四のパンプ電極9を形成する。

しかし本発明ではエキシマレーディでA&層を を照射加熱中級2図のような状態になったAのの 分のA&を反応性イオンエッチングでパターニン グすることにより第18図のパンプ電磁9を形成 することができる。なお本発明で用いるレーザは エキンマレーザ(配起子レーザ)がパルス巾が短 いことや、この光がA&への高い吸収係数を示す ことなどの理由から有利に使用される。

〔発男の効果〕

以上以明したように本発明によれば基礎上に容易にしかも安定してベンプ電腦を形成することができる。またメッキ法を用いていないので数据化、高密度化にも寄与し得る。

4. 図図の簡単な製明

第1 A 図第 L B 図及び第2 図は本発明の実施例 を説明するための製図図であり、第3 図は健永例

特國昭63-222445 (2)

れるのである。

本職に係るパンプ電極の高さはホールのサイズ (口径、語さ)と密定及び形成された金属層の原 さにより過度制御され数額且つ高密度化に容易に 対応し得る。電極の針質はアルミニウム、等が好 ましい。

(実施例)

以下、本発明の変換例を図園に基づいて説明する。

第1A図第1B図及び第2図は本発明の実施例 を説明するための新図図である。

第1A図に示すようにシリコン基板1上に無触化により約1μmの厚きの810。膜2mを形成し次に板510。臓2mを選択的にパターニングしパンプ電極形成部に深さ1μm、幅(径)Wが2μmのホール(閉口部)4を形成した後、全回にアルミニウム(As)を約1μmの厚さに蒸転し人1層形を形成する。その後エキシマレーが光(パルス)で約15J/mのエネルギー密度で基板上

を観明するための新面図である。

1 - シリコン基板、 2 . 2 a - SiOs膜、

3ーホトレジスト、 ムーホール、

5 … パンプ電板、 ・ 6 … AL 層、

7mエキシマレーザ、9ーパンプ電艦。

特許也屬人:

富士退株式会社

养許出職代理人

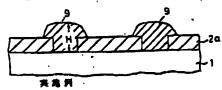
 弁理士
 青
 木
 切

 弁理士
 百
 泊
 之

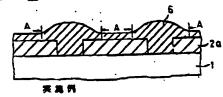
 弁理士
 内
 田
 辛
 男

舟理士 山 口 昭 之





第18 四



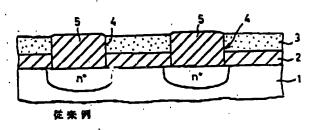
答 2 图

1... 平某体系领

6…パンプ電塩用金属

マル・レーザ

7… 心臓器(パンプ電艦



45 3 127